

Infared and near-infared Fourier spectrometer PFS 2000 for analytical research

Tõnnisson, T.; Lipping, Kalle; Pelt, Jaan; Raadi, G.; Randmets, R. BEC : Baltic Electronics Conference : proceedings of the 4th Biennial Conference, October 9-14, 1994, Tallinn (Estonia). 1 1994 / p. 169-172

Особенности вывоза капитала в современных условиях

Randmets, R.; Põder, Olga XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 41 https://www.estr.ee/record=b1306141*est